실험 8 BJT 공통컬렉터 증폭기

• 이름 :

• 실험일 :

실험 8-1 | NPN형 BJT 공통컬렉터 증폭기의 동작 특성 측정하기

표 8-3 NPN형 BJT 공통컬렉터 증폭기의 동작 특성 측정 결과

	$I_{BQ} [\mathrm{mA}]$	
동작점 전류, 전압	$V_{BEQ} \left[\mathbb{V} ight]$	
(측정 결과)	$I_{CQ} [\mathrm{mA}]$	
	$V_{CEQ}\left[\mathbf{V} ight]$	
	$r_\pi = \frac{V_T}{I_{BQ}} \ [\mathbf{k} \Omega]$	
소신호 파라미터 계산값	$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} \text{ [mA/V]}$	
	$\beta_o = g_m r_\pi$	
v_S 와 v_O 의 위상 관계		
v _S 의 첨두-첨두값[V] (측정 입력)		
v _O 의 첨두-첨두값[V] (측정 결과)		

그림 8-8 NPN형 BJT 공통컬렉터 증폭기의 v_S 와 v_O 측정 결과 파형

실험 8-2 | PNP형 BJT 공통컬렉터 증폭기의 동작 특성 측정하기

표 8-4 PNP형 BJT 공통컬렉터 증폭기의 동작 특성 측정 결과

	$I_{BQ} [\mathrm{mA}]$	
동작점 전류, 전압	V_{EBQ} [V]	
(측정 결과)	$I_{CQ} \left[\mathbf{V} \right]$	
	V_{ECQ} [V]	
	$r_\pi = \frac{V_T}{I_{BQ}} \; [\mathbf{k} \varOmega]$	
소신호 파라미터 계산값	$g_m = \frac{I_{CQ}}{V_T} \text{ [mA/V]}$	
	$\beta_o = g_m r_\pi$	
v_S 와 v_O 의 위상 관계		
v_S 의 첨두-첨두값 $\left[\mathrm{V} ight]$ (측정 입력)		
v_O 의 첨두-첨두값 $\left[\mathrm{V} ight]$ (측정 결과)		

그림 8-9 PNP형 BJT 공통컬렉터 증폭기의 v_S 와 v_O 측정 결과 파형

실험 고찰

■ 고찰 [1]

 \circ [표 8-1]의 시뮬레이션 결과로 구한 전압이득 $A_{v.sim}$, 식 (8.1)에 소신호 파라미터 값을 대입하여 계산한 전압이 득 $A_{v.cal}$, 그리고 [표 8-3]의 측정 결과로부터 얻은 소신호 전압이득 $A_{v.meas}$ 를 [표 8-5]에 기록하고, 오차의 원인에 대해 분석하라.

표 8-5 NPN형 BJT 공통컬렉터 증폭기의 전압이득 비교

	시뮬레이션 결과 $A_{v,sim} \ [ext{V/V}]$	식 (8.1)의 계산 결과 $A_{v,cal}[{ m V/V}]$	측정 결과 $A_{v,meas}$ [V/V]
전압이득			

■ 고찰 [2]

 \circ [표 8-2]의 시뮬레이션 결과로 구한 전압이득 $A_{v,sim}$, 식 (8.1)에 소신호 파라미터 값을 대입하여 계산한 전압이 득 $A_{v,cal}$, 그리고 [표 8-4]의 측정 결과로부터 얻은 소신호 전압이득 $A_{v,meas}$ 를 [표 8-6]에 기록하고, 오차의 원인에 대해 분석하라.

 \pm 8-6 PNP형 BJT 공통컬렉터 증폭기의 전압이득 비교

	시뮬레이션 결과	식 (8.1)의 계산 결과	측정 결과
	$A_{v,sim} \; [\text{V/V}]$	$A_{v,cal} \; [\text{V/V}]$	$A_{v,meas} \; [\text{V/V}]$
전압이득			

실험 회로

■ 실험 8-1-2 회로			

■ 실험 8-2-1 회로		
		,
-		